



UNIVERSITAS
GADJAH MADA



LABORATORIUM PENELITIAN DAN PENGUJIAN TERPADU
UNIVERSITAS GADJAH MADA

PRAKTIKUM INSTRUMEN X-Ray Fluorescence (XRF) Spectrometry

LPPT UGM - Rabu, 05 Oktober 2022
Hestining Ajeng Permatasari, S.Pd., M.Sc.
Teknisi XRF – LPPT UGM



TUJUAN PENGGUNAAN XRF

UJI KUALITATIF

- Digunakan untuk mengidentifikasi unsur-unsur yang terkandung di dalam sampel yang diuji.
- Dilakukan dengan mengidentifikasi panjang gelombang spesifik (WDXRF) atau energi sinar X (EDXRF) dari setiap nomor atom elemen yang dianalisis

UJI KUANTITATIF

- Digunakan untuk mengetahui konsentrasi elemen atau unsur yang terkandung di dalam sampel yang diuji.
- Dilakukan dengan metode kurva kalibrasi dan parameter fundamental serta membutuhkan sampel standard

**TIDAK BISA DILAKUKAN DI LPPT-UGM, HASIL UJI
HANYA BERSIFAT SEMI-KUANTITATIF**

Standardless FP

Algoritma digunakan untuk menghitung hubungan antara intensitas dan konsentrasi tiap elemen di dalam sampel

Hasilnya biasanya dalam 10 - 20% dari nilai sebenarnya

FP with Standard

Hubungan antara intensitas dan konsentrasi ditentukan menggunakan sampel standard (jumlah absolut)

Hasilnya biasanya dalam rentang 5 – 10% dari nilai sebenarnya

APLIKASI UNTUK UJI XRF



UNIVERSITAS GADJAH MADA



SOIL SURVEYS



MINING



PETROLEUM INDUSTRY



SEMEN



BATUAN GAMPING



LOGAM

BENTUK JENIS SAMPEL XRF



UNIVERSITAS GADJAH MADA

METAL / ALLOY



LEMPENG LOGAM



CINCIN

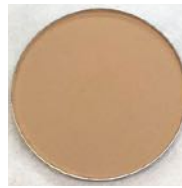


PENITI

LOOSE / GRINDIL POWDER



POWDER



PRESSED SAMPLE



FUSION BEAD

LIQUID



LIQUID



YANG DIDUGA ADA
KANDUNGAN LOGAMNYA

BULK



BATUAN



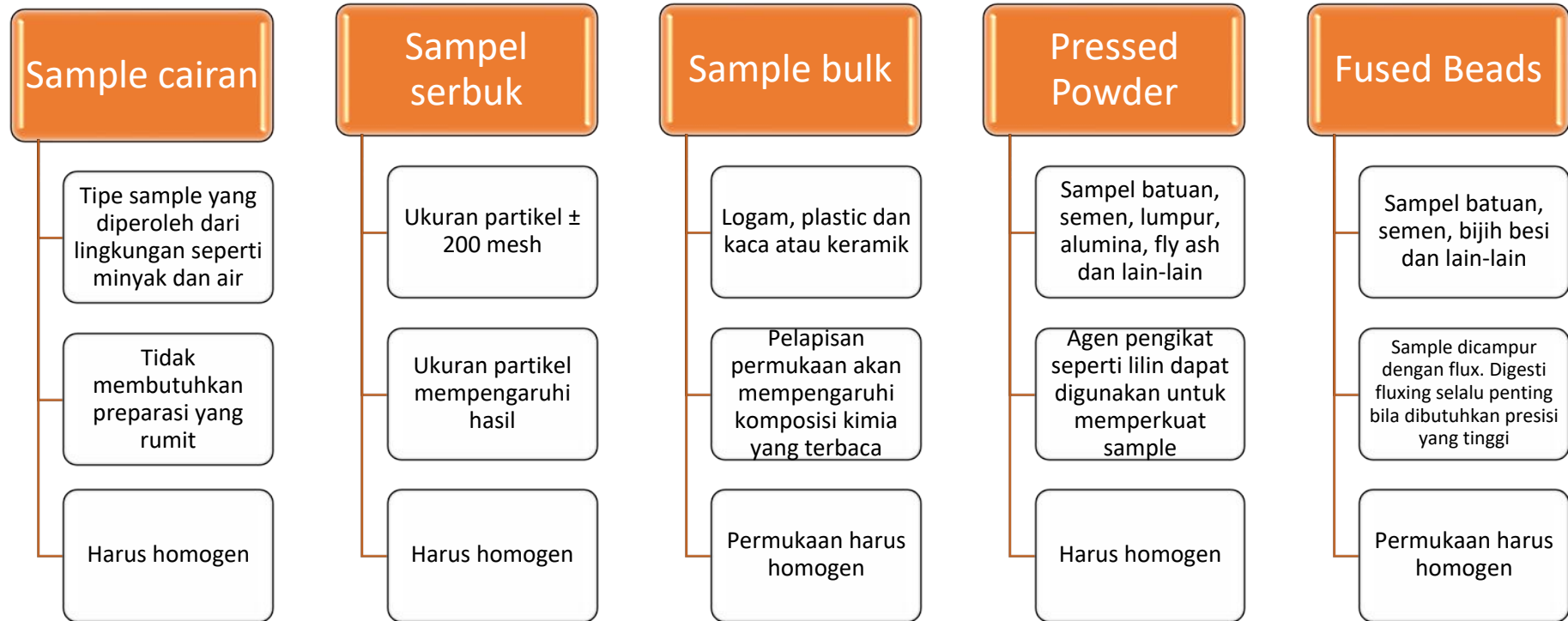
KERIKIL

DIPREPARASI
MENJADI LOOSE
POWDER

PENJELASAN BENTUK SAMPEL



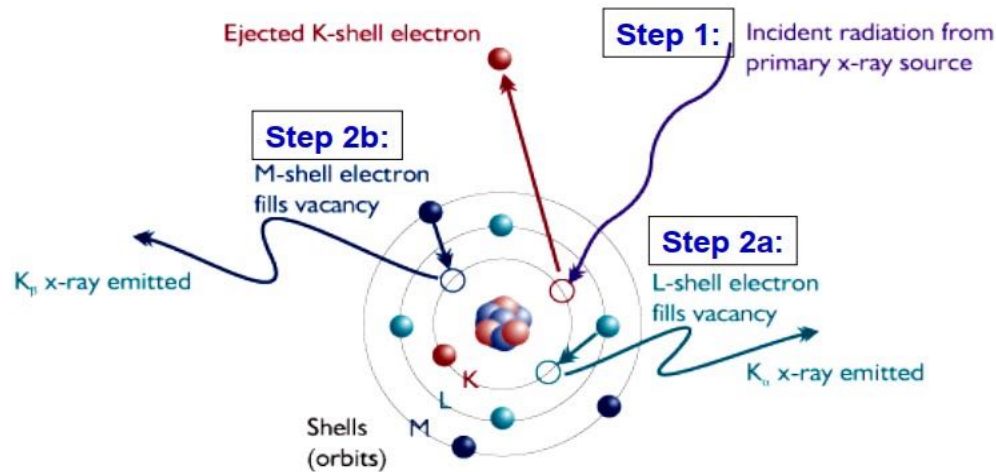
UNIVERSITAS GADJAH MADA



PRINSIP KERJA XRF

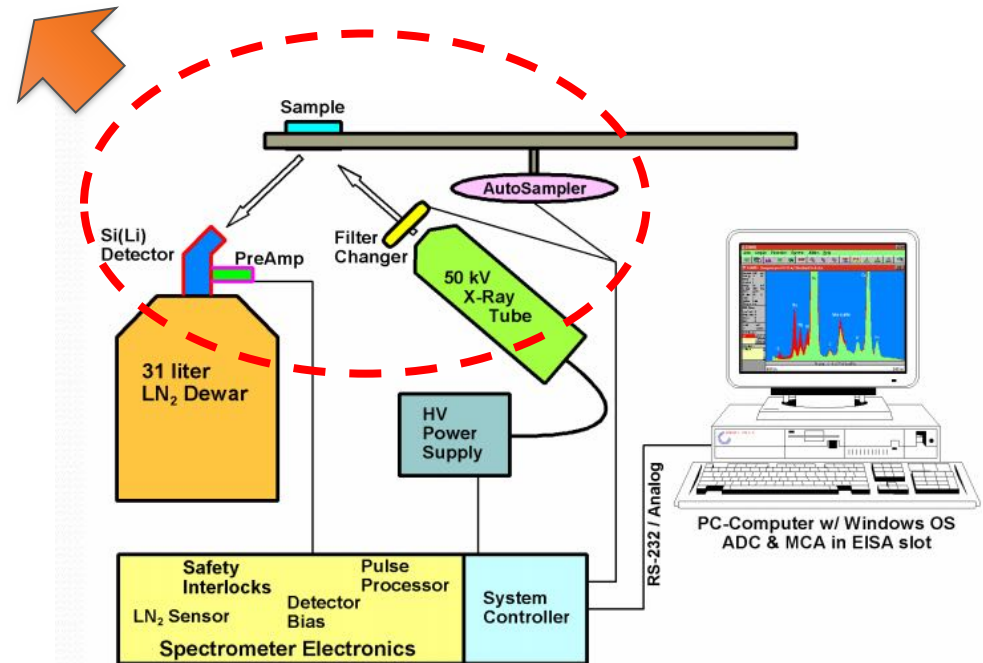


UNIVERSITAS GADJAH MADA



- Berdasarkan identifikasi dan pencacahan karakteristik sinar-X yang terjadi akibat efek fotolistrik
- Efek fotolistrik terjadi karena electron dalam atom target pada sample terkena sinar X

- Ketika sebuah foton sinar-X dengan energi tinggi mengenai sebuah atom, electron dari kulit K akan mengalami eksitasi
- Electron dari kulit L akan mengisi kulit K yang kosong, energi yang dilepaskan saat berpindah adalah energi K_{α}
- Electron dari kulit M akan mengisi kulit K yang kosong, energi yang dilepaskan saat berpindah adalah energi K_{β}



SPESIFIKASI XRF DI LPPT



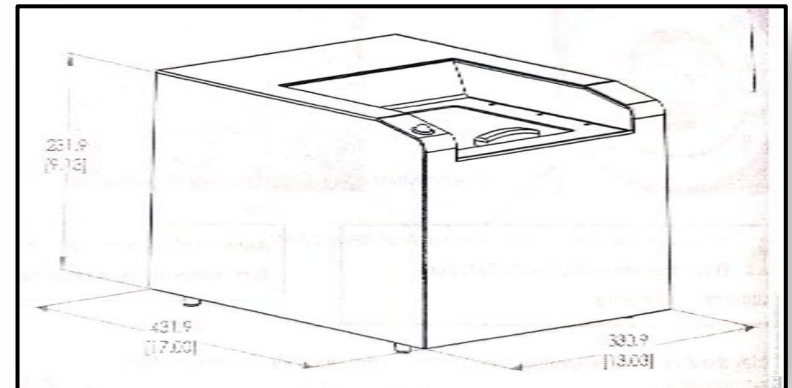
UNIVERSITAS GADJAH MADA

Product name NEX QC+ Quantez

Benefit Elemental analysis of solids, liquids, powders, alloys, and thin films

Technology Energy Dispersive XRF (EDXRF) using solid state detector

Core attributes 4W, 50 Kv X-Ray tube, SDD (Silicon-Drift-Detector), analyze Al to U, internal thermal printer



PERBEDAAN EDXRF – WDXRF



UNIVERSITAS GADJAH MADA

	EDXRF	WDXRF
Elemental Range:	From Sodium (Na) to Uranium (U), very accurate and sensitive for heavy metal analysis.	From Beryllium (Be) to Uranium, preferred method for light elements and rare earths.
Pros and Cons:	• Poor energy resolution: ~150 eV • More efficient, less costly. • Fewer optical components. • Acquires an entire spectrum of elements within seconds. • No moving parts, more compact, energy-efficient and has lower operating costs.	• Better energy resolution: ~15-150 eV • Less efficient, more costly. • More optical components, benefits from a higher power x-ray tube. • Wide range of instruments to suit various performance needs. • Moving parts under vacuum, larger footprint.
Samples:	Accommodates almost any sample size.	Accommodates powder or liquid samples in standardized holders and placed in a sample loading system.



Sample Cup

Menggunakan sample cup berdiameter 32 mm yang berfungsi untuk wadah sampel cair dan loose powder



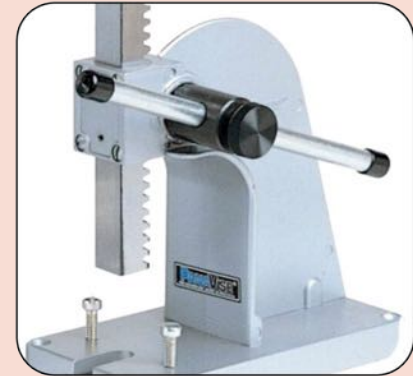
Thin Film / X-Ray Film Roll

Menggunakan thin film prolene sebagai lapisan pelindung transparan untuk melindungi detektor dan tabung sinar-x dari sampel



Spatula

Menggunakan spatula berbahan stainless steel yang berfungsi digunakan untuk menuangkan sampel powder ke dalam sample cup



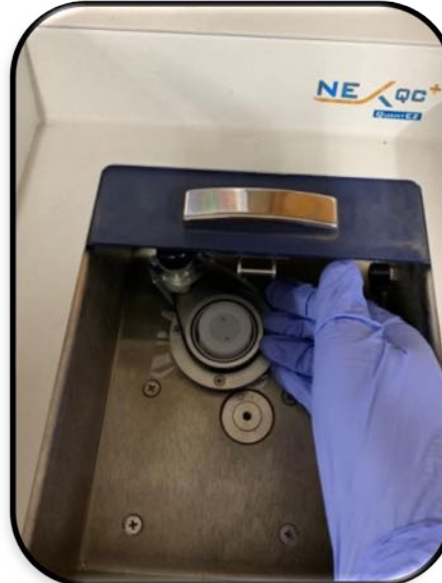
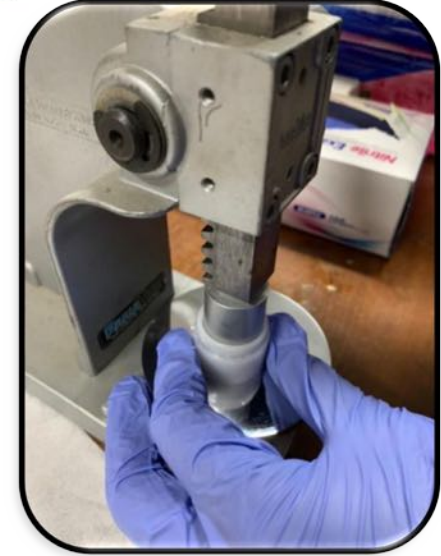
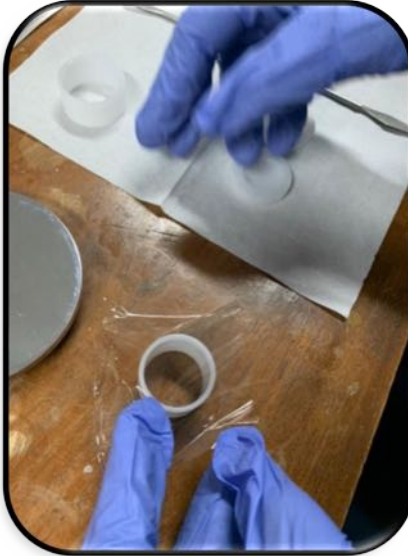
Alat Press

Menggunakan sample press with torque wrench yang berfungsi untuk melakukan pengepressan terhadap sampel loose powder

PROSES PREPARASI SAMPEL



UNIVERSITAS GADJAH MADA

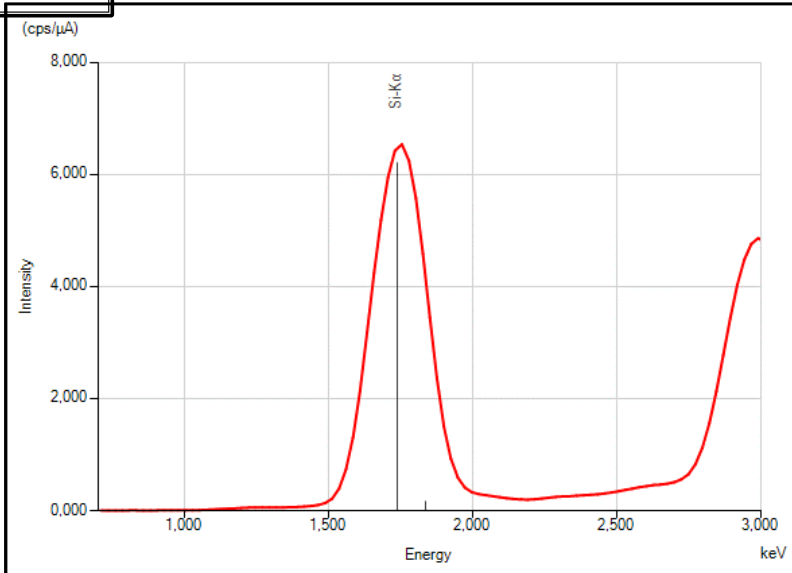


Contoh Spektra Hasil Pembacaan

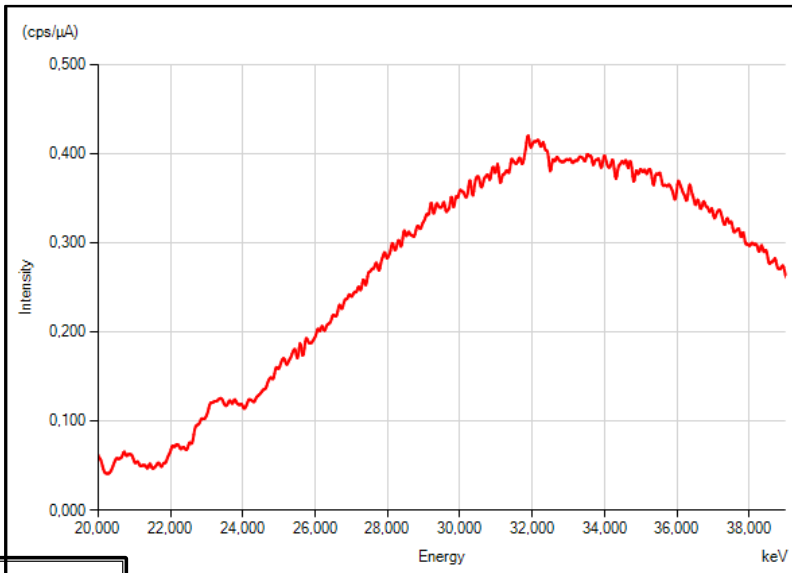
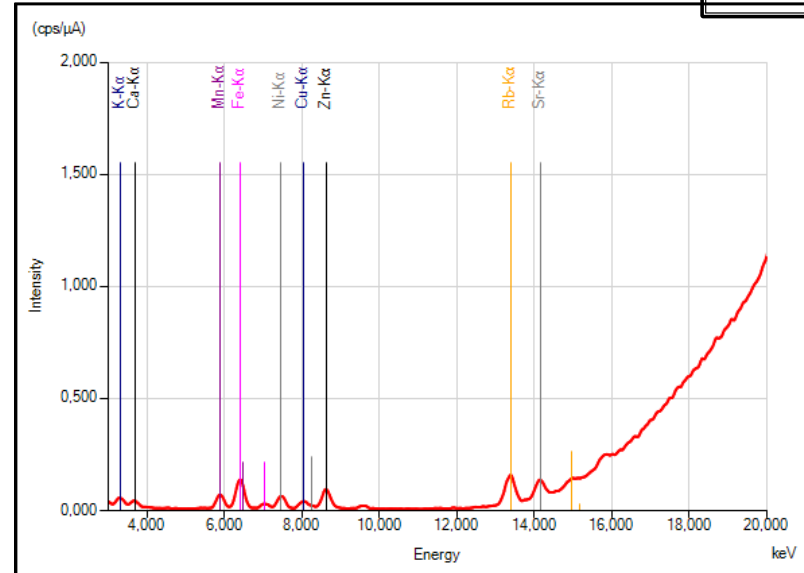


UNIVERSITAS GADJAH MADA

LOW-Z



MID-Z



HIGH-Z

ugm.ac.id

Komponen	Hasil	Standard Deviasi	Satuan
Si	97,09	0,13	mass%
K	1,779	0,095	mass%
Ca	0,784	0,039	mass%
Mn	0,125	0,002	mass%
Fe	0,140	0,001	mass%
Ni	301,7	5,6	mg/kg
Cu	142,4	5,3	mg/kg
Zn	210,2	3,9	mg/kg
Rb	93,0	2,8	mg/kg
Sr	67,3	3,8	mg/kg

LOCALLY ROOTED, GLOBALLY RESPECTED

Balance Component



- Unsur yang tidak terdeteksi oleh XRF tetapi diyakini sebagai unsur dominan di dalam sampel.
- diperlukan bila sampel mengandung komponen yang tidak terukur oleh XRF, seperti C, H, O, dan N.

Default Settings (Component Selection) for Each Template

Template	Model	Comp.	Balance	Flux
Metal	Bulk	Element	—	—
Oxide Powder (Powder, Pellet)	Bulk	Element	O	—
Oxide Powder (Powder_Oxide, Pellet_Oxide)	Bulk	Oxide	—	—
Bead	Bulk	Oxide	—	Li ₂ B ₄ O ₇
Polymer (Powder, Pellet)	Thin film	Element	PP	—
Liquid	Thin film	Element	H ₂ O	—
Oil	Thin film	Element	Oil	—

KELEBIHAN – KEKURANGAN XRF



UNIVERSITAS GADJAH MADA

KELEBIHAN

Mudah digunakan dan sample dapat berupa padat, serbuk dan cairan

Tidak merusak sample (Non Destructive), sample utuh dan analisis dapat dilakukan berulang-ulang

Banyak unsur dapat dianalisis sekaligus

Konsentrasi unsur dapat dari ppm hingga 100%

KEKURANGAN

Tidak dapat mengetahui senyawa apa yang dibentuk oleh unsur-unsur yang terkandung dalam material yang akan kita teliti.

PENGUJIAN XRF

No. Permintaan (<i>diisi petugas</i>)		
Nama/jenis sampel (<i>sebutkan secara jelas, tidak disingkat</i>)		
Jumlah sampel		
Kode sampel (<i>sesuai di label sampel</i>)		
	Bentuk sampel	Biaya per sampel (Rp)
	Pelat/lempeng	125.000
	Cair/Serbuk halus (≥ 200 mesh)	150.000
	Serbuk kasar/granul	200.000
	Analisis dalam bentuk: unsur/oksida* (<i>coret yang tidak perlu</i>)	
	Catatan:	Nama & TT Customer

Ketentuan uji XRF:

1. Sampel padat besar (*rigid bulk*, contoh: logam, batu dll) harus dibuat dalam bentuk lempeng lingkaran dengan permukaan halus berdiameter 30 mm, tebal minimal 3 mm.
2. Sampel cair volume minimal 10 mL, tidak mudah menguap, tidak bereaksi dengan polimer.
3. Sampel serbuk volume minimal setara dengan 10 mL cairan.
4. Analisis bersifat kualitatif (*Standardless Fundamental Parameter*) menggunakan jenis instrumen Energy Dispersive XRF untuk unsur/oksida dengan nomor atom $Z \geq 13$ (Aluminum).
5. Sampel dengan komponen utama berupa unsur/senyawa atom ringan, $Z < 13$ atau senyawa organik (HCNO) harap disebutkan dengan jelas komponen utamanya.



TERIMA KASIH

Laboratorium Penelitian dan Pengujian Terpadu

Universitas Gadjah Mada

Jl. Kaliurang Km.4 Sekip Utara Yogyakarta 55281

☎ LPPT UNIT 1 +62 274 548348 atau +62 274 546868

☎ LPPT UNIT 4 (Hewan Coba) +62 274 584180

☎ +6282328276111

✉ lppt_info@mail.ugm.ac.id